康普顿散射成像技术 发展及应用

刘彦韬^{1,2,3,4,*} 李 昕^{1,2} 尚嘉宣^{1,2} 章志明^{1,2,3,4}

(1.中国科学院高能物理研究所北京市射线成像技术与装备工程技术研究中心 100049;
2.中国科学院大学核科学与技术学院 100049;3.济南中科核技术研究院 250131;
4.国家原子能机构核技术(核探测与核成像)研发中心 100049)

1. 引言

自1895年德国物理学家W.C.Röntgen发现X 射线以来,利用X射线的强穿透能力进行透射成 像,就作为一项重要的无损检测技术在医学诊断、 工业检测、安全检查、科研考古等领域被广泛应 用。其中,基于多角度X射线透射图像的计算机断 层成像(Computed Tomography, CT)技术更被视为 当今综合性能最优的无损检测手段,能够以二维断 层或三维立体形式,直观、清晰、准确地复现出物体 内部结构、材质和微小缺陷等,空间分辨可达微米 甚至纳米量级。然而在透射成像时必须将射线源 和探测器分置于被测物体两端,X射线必须完全穿 透整个物体才能成像,因此在一些特殊应用场景例 如地下埋藏物搜寻、墙体隐藏物探测、大型厚重物 体的亚表面缺陷检测等,经常存在设备放不下、射 线穿不透、目标检不出等问题,难以开展原位检测。

那么对于这些透射成像无能为力的特殊场景 该如何检测呢?事实上,X射线在穿透物体的同时 也会被物体所散射,我们也可以通过探测被物体散 射回来的X射线来重建物体内部结构,这种方式被 称为康普顿散射成像(Compton Scatter Imaging, CSI)。康普顿散射在全空间任意方向上均能发生, 其中散射角θ<90°的通常称为前向散射,而90°≤θ≤ 180°的称为背(向)散射。由于实践中更多是选择将 射线源和探测器置于被测物体(如地面、墙体、大型 厚重物体等)同侧,利用背散射射线进行成像,因此 CSI也常被称为X射线背散射成像(X-ray Backscatter Imaging, XBI)。由于入射射线和散射射线存在一 定夹角,如果能同时定位入射射线与散射射线方向 (忽略多次散射的影响),即可直接判断出康普顿散 射实际发生位置,实现三维成像即康普顿散射断层成 像(Compton Scatter Tomography, CST), 而无需像CT 技术那样依赖多角度透射图像采集和复杂算法重 建来实现,因此便于在用户现场进行原位、实时、三维 无损检测。在图像特点上,透射图像和散射图像也 有很大区别,如图1所示,透射图像通常具有较高的 空间分辨,对平均原子序数较大,密度较高的材料如 铜、铁等重金属较为敏感,对平均原子序数较低,密 度中等的材料如塑料等有机物不太敏感,因此对复 杂金属背景下夹藏着的毒品、炸药等有机违禁品很 难检测出来;散射图像的空间分辨一般,但对于塑 料等有机物较为敏感,图像呈高亮状态且明暗程度 与材料密度正相关,而对于重金属,由于自身对X 射线衰减严重,图像呈灰暗状态,因此能在复杂背 景中凸显出有机违禁品,受到安防部门高度重视。

基金项目:国家自然科学基金资助项目(11975248)和中国科学院青年创新促进会资助项目(2021014)



图1 典型透射图像与散射图像对比(安检应用)

基于对探测布局灵活,对低原子序数材料灵敏, 支持原位实时三维成像等独特优势,CSI(含CST)设 备在许多领域也有重要应用,但受其成像原理机制 影响,也普遍存在射线利用率低、空间分辨一般、图 像信噪比差等问题,制约了该技术发展及应用。这 主要由于散射射线方向杂乱,在特定方向上的散射 探测器所能接收的信号量不足同等规格透射探测 器的1%,大多数成像系统依赖针孔或平行孔准直 器等进行射线定位,进一步限制散射射线利用率 等。本文试图通过通俗语言使读者们了解CSI(含 CST)基本原理和技术特点,然后穿插一些典型案例 介绍不同CSI(含CST)成像机制及其在医学诊断、工 业检测、安全检查、科研考古等领域的应用情况。

2. 康普顿散射成像基本原理

典型的CSI探测几何如图2所示,一束经适当 准直的X/γ射线入射被测物体并在体素dV处发生 散射,散射射线经准直后被在散射角θ方向上的探 测器所接收。假定体素 dV内的电子密度为 ρ_e ,原子 序数为Z,密度为 ρ ,入射光子流强为 σ ,入射光子能 量为 E_0 ,散射光子能量为 E_s ,在散射角 θ 方向上的微分 散射截面为 $d\sigma_{KN}(\theta)/d\Omega$,电子静止质量为m=511 keV, 电子经典半径为 r_0 =2.82 fm,光速为c=3.0×10⁸m/s。

$$E_{s} = \frac{E_{0}mc^{2}}{mc^{2} + E_{0}(1 - \cos\theta)} < \frac{mc^{2}}{1 - \cos\theta}$$
(1)

$$\frac{\mathbf{d}\sigma_{\rm KN}(\theta)}{\mathbf{d}\Omega} = \frac{r_0^2}{2} \left(\frac{E_{\rm s}}{E_0}\right)^2 \left(\frac{E_{\rm s}}{E_0} + \frac{E_0}{E_{\rm s}} - \sin^2\theta\right)$$
(2)

对于自由静止电子,根据能动量守恒原理可知



图2 康普顿散射成像的探测几何示意图

E。仅与E。和θ有关,如(1)式所示,与物质材料无关。 当θ固定时,无论E。多大,E。存在一个理论上限。散 射射线的角分布如(2)式和图3所示,当E。较小时, 前向散射和背散射事例发生几率大体相当,随着E。 增大,背散射事例发生几率会显著减少。因此从能 量上限和角分布两方面来看,在CSI应用中,当确保 X/γ射线能够到达样品检测所需深度时,入射X/γ射 线能量选取均不宜过高。



图3 不同入射射线能量下的散射射线角分布变化图

对于低Z材料,忽略多次散射影响,在散射角θ 方向上的散射射线强度(计数率)dN可近似表达为 (3)式,

$$\mathbf{d}N = \Phi f_0 f_s \rho_s \frac{\mathbf{d}\sigma_{\rm KN}}{\mathbf{d}\Omega} \mathbf{d}V \tag{3}$$

这表明在扣除入射路径和散射路径上造成的 X/γ射线总衰减量影响后,散射射线强度与对应体 素内的电子密度成正比。由于低Z材料(除氢元素 外)密度与电子密度基本成比例,因此宏观上散射 射线强度能够大致反映出该处材料密度分布,这就 是CSI的物理基础。

3.康普顿散射成像典型机制及相 关应用

3.1 逐点扫描散射成像

CSI概念源于1959年英国医学物理学家 P. G. Lale试图通过分析散射信号来分辨人体软组织的 细微差异^{III}。由于当时CT技术尚未发明,在常规X 光片中,软组织微小病变很容易被透射路径上的骨 骼或其他软组织所掩盖,因此利用CSI能够直接三 维定位的特点来观察软组织密度变化是很好的想 法。但受当时探测技术水平限制,早期CSI(含CST) 设备只能采用逐点扫描方式,即将大活度放射源(如 ⁶⁰Co等)发出的高能γ射线准直成笔束入射物体,然后 使用带准直的单点探测器来收集散射射线(图1),最 后配合外置二维平移机构实现逐像素成像。在医 学诊断需求驱动下,逐点扫描CSI技术不断优化,直 到1981年由加拿大的J.J. Battista等人研制出国际 上首套实际用于临床研究的逐点扫描CST系统^[2], 其空间分辨约5mm,相对密度分辨约±4%,整体性 能已接近当时理论估计水平。然而遗憾的是,由于 同期CT技术问世并快速发展,无论在空间分辨还 是密度分辨方面,逐点扫描CST系统相较于CT系 统均有差距,因此医学界普遍认为CST系统潜力有 限,不再深入研究。近年CSI技术在医学诊断方面 重获关注,尤其是作为肿瘤立体定向放疗过程中的 图像引导手段¹³,无需使用额外辐射源,可明显减少 患者受照剂量,此处限于篇幅不再展开。

墙内开花墙外香,尽管在医学诊断领域受挫, 但凭借对物体密度敏感,能够单侧成像的优势,逐 点扫描CSI技术很快在工业检测领域崭露头角,尤 其是作为一种高灵敏密度探针用于地表、墙面、石 材、金属等大块均质材料缺陷检测,能够规避常规 透射成像设备无法布局的问题。我国由于历史发展 原因,相关研究起步较晚,直到1995年才由丁厚本 等人研制出国内首套基于¹³⁷Cs放射源的逐点扫描 CST设备LBD101,并实际用于飞机刹车片、涡轮机 叶片、固体火箭发动机部件等无损检测^[4],检测视野 约20 cm × 20 cm × 10 cm,检测效率约20 cm²/min, 空间分辨约0.8 mm,密度灵敏度约1%,填补了当时 国内技术空白。然而此类逐点扫描CSI(含CST)设 备检测效率极低,加之高能γ射线源需要严格防护, 使用较为不便,目前很难适应快速检测需求,被逐 渐淘汰。

3.2 飞点扫描散射成像

随着 X 球管技术发展和对 CSI 理论认识加深, 20世纪70年代研究人员逐渐使用 X 球管产生的中 低能 X 射线替代大活度放射源进行 CSI 研究。1981 年美国学者 B. C. Towe 和 A. M. Jacobs 共同提出一 种基于飞焦点式 X 球管的全新机制^[5-6],在保持射线 源和探测器不动情况下,通过快速调整 X 球管电子 束焦斑位置配合针孔准直器来获得不同朝向的笔 束 X 射线对被测物体往复扫描,此时被测物体只需 一维移动即可实现逐像素快速成像,显著提高整体 成像速度。这一突破性进展很快掀起飞点扫描 CSI 技术研究热潮,众多学者纷纷效仿并创新发展了多 种使用常规固定焦点 X 球管配合不同结构的旋转 准直裝置如转筒准直器、切轮准直器、狭缝斩波盘 等来获取朝向快速变化的笔束的飞点扫描方案,直 到今天仍是CSI主流成像机制之一。作为当时飞点 扫描CSI技术的领头羊,德国Philips研究实验室(现 为YXLON公司)发展的ComScan飞点扫描CST系 统颇具代表性⁽⁷⁷,如图4所示,其采用两个开有螺旋 形狭缝高速旋转的同轴圆柱体构成转筒准直器以 快速获得朝向连续变化的飞点笔束,在笔束扫描面 两侧各配置一组锗酸铋闪烁体阵列探测器和针孔 准直器用于获取笔束入射路径上不同深度的散射 体素信息,检测效率约40 cm²/min,空间分辨约1 mm,最大检测深度约50 mm,最小检测层厚约0.4 mm,在工业探伤、地雷探测、壁画研究等方面均有 广泛应用。

由于CSI技术在有机物探测方面具有独特优势,近年在安全检查领域也逐渐受到各国边防、特警、禁毒、保密等相关部门重视。尤其是美国AS&E公司基于切轮准直器发展的系列化飞点扫描CSI设备,包括Gemini包裹检查系统、SmartCheck人体检查系统、ZPortal车辆/集装箱检查系统、ZBV移动式安检车、MINIZ手持式安检仪等,凭借优秀的有机物对比度和良好的空间分辨,在打击走私、禁毒查危、反窃密等方面发挥了重要作用。目前国内也有



图4 德国的飞点扫描散射断层成像系统(ComScan)原理图及壁画研究应用示例^[7]

多家科研机构在布局开展针对安检需求的飞点扫描CSI技术研究和系统研制并取得一定成果。

总体而言,经过多年技术发展飞点扫描CSI技术相对成熟,但其本质仍是逐点扫描方式,对射线源利用率很低,只是巧妙通过时间复用来区分不同散射体素,再根据理论计算的时间序列来进行散射体素定位。因此对于飞点笔束的产生机构(如飞焦点X球管或旋转准直装置)的速度、精度和稳定性要求很高,一旦出现定位错误很难在后期进行数据校正。此外飞点笔束顺次扫过各个体素,如果体素分割较细则笔束在单个体素上停留时间很短,信噪比很低,反之则会显著影响空间分辨,两者此消彼长, 难以兼顾。这些因素决定了飞点扫描CSI只能通过增大探测器面积等来提高射线利用率,未来成像效率很难再有飞跃性突破。

3.3 直接推扫散射成像

想要提高射线利用率,一种自然想法就是直接 利用扇束X射线结合大面积探测器进行成像。但 由于散射射线缺乏方向性,因此直接推扫CSI(含 CST)系统需要使用特定结构的后准直器对全部散 射体素同时定位,并配备更为复杂的阵列探测器和 多通道采集电子学进行散射射线探测。这种技术 直到本世纪随着阵列探测器和多通道采集电子学 技术普及才受到各国重视,相比于飞点扫描CSI,直 接使用扇束X射线的推扫CSI对射线源利用率大幅 提升,扇束在各个体素停留时间不因体素分割大小 而改变,配合高分辨阵列探测器可同时实现高空间 分辨和高信噪比。由于无需使用高速旋转驱动机 构才产生飞点笔束,整体系统稳定性和可靠性明显 改善,即使一维平移机构出现故障造成图像拉伸也 容易发现异常并及时校正。例如2016年美国物理 光学公司在国家航空航天局资助下针对大型航天 航空部件亚表面缺陷无损检测,开展了基于扇束X 射线、针孔准直器和面阵列探测器的推扫CST技术 研究和系统研制¹⁸¹,如图5所示,整套设备重量仅约 40 kg,可自由搭载在机械臂上,检测视野约30 cm × 20 cm × 15 cm, 检测效率超过 100 cm²/min, 空间 分辨约1~2mm,密度灵敏度优于2%,并能检出厚 度小于0.1 mm的界面脱粘等微小缺陷等,能够清晰 显示某运输机起落架舱门的三维轮廓结构和内部 腐蚀情况等。



图5 美国物理光学公司的直接推扫散射断层成像系统与三维无损检测应用示例®

本团队在直接推扫CSI(含CST)技术研究和系 统研制方面也开展了大量工作,例如2008年孙光智 等人基于硅酸钇镥闪烁体和位置灵敏光电倍增管 研制了直接推扫CSI原理样机实现功能验证^[9]: 2013年刘彦韬等人基于硅酸钇镥闪烁体和非位置 灵敏光电倍增管研制了具有一定深度甄别能力的 双排推扫CSI系统^[10],既保留了线阵列探测器在探测 灵敏度上的优势又能根据两排探测器对应像素信 号差异来判断地下埋藏物深度信息:2019年肖雄等 人基于硅酸钇闪烁体阵列和新型硅光电倍增管研制 了紧凑型线阵列探测器和移动式推扫CSI系统^[11], 针对工具箱、轮胎、铁管等进行成像均得到较好效 果,空间分辨约4mm,后续还集成在通道式安检机 中实现了透射/散射联合成像(图1)。近期本团队也 开发了一种能够实现单侧、原位、实时、三维成像的 直接推扫CST原理样机,如图6所示,X光机发出的 锥束X射线被前准直器(狭缝)准直成2mm宽的扇 束后斜入射被测样品,与样品发生康普顿散射,散 射射线经过后准直器(针孔)被面阵探测器收集,面 阵探测器像素数为21×21,单像素尺寸为2.1 mm× 2.1 mm,每次成像可获得一帧样品二维截面图像, 通过载物平台步进平移即可获得多帧二维截面图 像,最终堆叠形成物体三维结构,能够清晰重建出 样品三维轮廓和内部空腔等细节,最佳空间分辨约 为1.5 mm。

3.4 编码孔径散射成像

直接推扫CSI技术显著提升了射线源利用率, 然而由于探测器端需要采用针孔或平行孔准直器 等进行散射射线定位,浪费了大量散射射线事例, 因此整体成像效率与飞点扫描 CSI 仍在同一量级 上,那么是否有办法进一步提升散射射线利用率呢? 为了突破针孔或平行孔准直器对于散射射线利用 率的限制,2003年加拿大A.A. Faust等人借鉴X射 线天文学和核安全监测领域常用的编码孔径技术 提出了编码孔径CSI的概念并于2009年研制出手持 式编码孔径CSI原理样机完成仿真地雷成像实验^[12]. 空间分辨约6mm,能量分辨约8%@60keV。编码 孔径技术简单理解就像是小孔成像的加强版,如 图7所示,首先利用特殊图样的编码孔阵列进行信 号调制,形成多个相互叠加的倒立投影图像,再利 用相应解码算法对编码图像进行滤波重建,重新获 得高信噪比、高分辨率的解码图像,可以提升散射 射线利用率1~2个量级。

2014年,本团队在直接推扫CSI技术基础上也 进一步结合编码孔径技术,创新提出了编码孔径推 扫CSI的新机制并获得中国发明专利授权 (ZL201410225310.3),简单来说就是采用一维编码 板替代平行孔准直器,通过散射体素与探测器像素 的一多对应来大幅提高散射射线利用率。2019年 刘彦韬等人进一步研制了编码孔径推扫CSI原理样



图6 本团队开发的直接推扫散射断层成像系统及成像效果示例





机^[13-14],如图8所示,结果表明该技术相较直接推扫 CSI无论在探测效率还是在空间分辨方面均有较大 提升,但也发现在近距离成像条件下对于复杂物体 而言,编码孔径技术的引入会带来不容忽视的图像 伪影需要校正,通过采用正反编码板叠加重建和极 大似然期望最大化迭代重建等算法能够在一定程 度上改善了近场伪影但还需要持续优化。由于目

前该技术尚未成熟,国内外尚没有编码孔径推扫 CST系统问世,但可以预见如果使用二维编码板替 代针孔或平行孔准直器并解决编码孔径技术在近 距离成像中带来的复杂伪影问题,将显著提升散射 射线利用率,改变目前CSI技术受其成像机制限制 图像信噪比差的弊端。而且由于编码孔径技术兼 具小孔成像那样在保持角分辨不变情况下通过成



图8 本团队开发的编码孔径推扫散射成像系统及成像效果示例

像距离变化改变空间分辨的特性,可以在不改变X 球管和面阵列探测器布局的情况下,仅通过替换编 码板和改变成像距离兼容大视场低分辨成像(粗扫) 和小视场高分辨成像(精扫),因此极具发展潜力。

3.5 龙虾眼聚焦散射成像

除了通过编码孔径技术可以提升射线利用率 外,国际上还流行通过一些特殊光学元件直接对X 射线聚焦的方式,其中最为典型的当属龙虾眼聚焦 结构。龙虾的眼睛是由成千上万个矩形细胞构成, 长度大约为宽度两倍,可将一定角度内的可见光反 射聚焦形成明亮图像,使其在昏暗的环境下也能快 速定位猎物。1975年德国天文学家 W.K.H. Schmidt 率先模拟龙虾眼睛提出一种由两排平面反射镜阵 列按正交结构叠加而成的X射线聚焦结构^[15],而后 美国学者 J. R. P. Angel 又提出一种由排列于球面上 的多个矩形单元构成,更加接近真实龙虾眼的聚焦 结构16,具有结构紧凑、灵敏度高、信噪比高等优 点。但由于X射线的强穿透力,这些结构仅能对 10 keV以下的软X射线实现聚焦,无法在硬X射线 成像领域应用。本世纪初美国物理光学公司开发了 一种长条空心金属微通道板并成功实现对60 keV作 用的硬X射线聚焦并提出龙虾眼聚焦CSI概念[17], 直接使用锥束X射线照射被测物体,再利用金属微 通道板将背散射光子汇聚到闪烁屏上,实现无需扫 描的凝视成像。他们在美国国土安全部资助下还 成功研制一款手持式龙虾眼X射线成像仪LEXID 并实际用于安全检查等,取得良好效果(图9)。

3.6 能量解析散射成像

上述提到的各种CSI成像机制主要是利用X 射线时间和空间信息进行成像,却很少利用到康普 顿散射效应中特有的散射能量与散射角的依赖 关系。事实上早在1971年英国学者 F. T. Farmer 和 M. P. Collins 就提出了在逐点扫描 CSI 基础上采用 广角准直的高能量分辨探测器来收集散射光子,再 根据散射能量依赖关系能够同时分辨笔束入射路 径上多个散射体素信息的想法[18]。1978年美国学 者 N. N. Kondic 进一步将射线源和探测器都采用广 角准直方式,并根据能量依赖关系推导出如果忽略 多次散射和衰减影响则所有相同能量的散射光子 均源于同一段圆弧——等偏角线上,因此散射信号 可认为是物体电子密度在等偏角线上的积分[19]。 在此基础上,1994年美国学者S.J. Norton提出了首 个基于Radon变换(类似于现代CT技术)的能量解 析CST方案^[20],在采集过程中单能γ射线源固定不 动,通过探测器水平移动形成的系列等偏角线来实 现对物体不同位置多角度扫描,并发展了一套圆弧 滤波反投影算法用于反解电子密度,近年来也得到 很多CT算法专家重视和效仿。由于能量解析CSI 技术对射线源类型和探测器能量分辨率都有苛刻 要求,目前国内外研究团队基本均停留在理论算法 创新和模拟数据论证上,尚未有实用化的成像系统 问世。这是因为目前主流采用的X球管产生的X 射线能量是连续的,无法判断入射能量,再则即使 采用单能y射线源入射,所需的探测器能量分辨要



图9 美国物理光学公司的龙虾眼聚焦散射成像系统及成像效果示例

求也很高,只能依赖半导体探测器才能实现,此外 目前算法基本都忽略了多次散射和衰减影响,一旦 加入这些因素后,图像质量将迅速变差。未来随着 高能量分辨的室温半导体技术发展,能量解析CST 技术能否实现革命性突破还需拭目以待。

4. 总结与展望

CSI技术探测布局灵活,对低原子序数材料灵 敏,支持原位实时三维成像,在诸多领域均有重要 应用。本文简要介绍各种CSI成像机制原理和当前 面临的主要技术瓶颈限制。目前飞点扫描CSI和直 接推扫CSI是两条主要技术路线,也有很多成功案 例可以借鉴,但着眼未来发展,编码孔径推扫CSI如 果在X射线源结构、编码方式选择和图像重建算法 等方面有所突破的话,有望成为下一代高性能成像 系统的优选方案。

参考文献

- LALE P G. The examination of internal tissues, using gamma-ray scatter with a possible extension to megavoltage radiography[J]. Physics in Medicine & Biology, 1959, 4(2): 159-167.
- [2] BATTISTA J J, BRONSKILL M J. Compton scatter imaging of transverse sections: an overall appraisal and evaluation for radiotherapy planning[J]. Physics in Medicine & Biology, 1981, 26(1): 81-99.
- [3] REDLER G, JONES K C, TEMPLETON A, et al. Compton scatter imaging: A promising modality for image guidance in lung stereotactic body radiation therapy[J]. Medical Physics. 2018, 5(3):1233-1240.
- [4] 丁厚本, 李虹. 一种便携式高分辨率康普顿背散射扫描仪[J]. CT 理论与应用研究, 1996, 5(3): 37-44.
 DING Houben, LI Hong. A portable high resolution Compton backscatter scanning instrument[J]. CT Theory and Applications, 1996, 5(3): 37-44 (in Chinese).
- [5] TOWE B C, JACOBS A M. X-Ray backscatter imaging[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 1981, 28(9): 646-654.
- [6] TOWE B C, JACOBS A M. X-ray Compton scatter imaging using a high speed flying spot X-ray tube[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 1981, 28(10): 717-721.
- [7] HARDING G, HARDING E. Compton scatter imaging: A tool for historical exploration[J]. Applied Radiation and Isotopes, 2010, 68: 993-1005.
- [8] ROMANOV V, GRUBSKY V, ZAHIRI F. Compton imaging tomography for nondestructive evaluation of large multilayer aircraft components and structures[C]// AIP Conference Proceedings 1806.

New York: AIP Publishing, 2017: 130001.

- [9] SUN Guangzhi, CHEN Ximeng, WEI Long, et al. Development of a type of a one-dimensional position-sensitive scintillator – fiber detector for X-ray backscatter imaging[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2008, 594(1): 61-65.
- [10] LIU Yantao, ZHANG Zhiming, LI Daowu, et al. Depth discrimination method based on a multirow linear array detector for pushbroom Compton scatter imaging[J]. Applied Radiation and Isotopes, 2013, 82: 293-299.
- [11] XIAO Xiong, LIU Yantao, CAO Daquan, et al. A compact, high signal-to-noise ratio line-detector array Compton scatter imaging system based on silicon photomultipliers[J]. Applied Radiation and Isotopes, 2019, 154: 108845.
- [12] FAUST A A, ROTHSCHILD R E, LEBLANC P, et al. Development of a coded aperture X-ray backscatter imager for explosive device detection[J]. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2009, 56(1):299-307.
- [13] LIU Yantao, XIAO Xiong, ZHANG Zhiming, et al. A novel method of coded-aperture push-broom Compton scatter imaging: Principles, simulations and experiments[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2019, 940: 30-39.
- [14] LIU Yantao, XIAO Xiong, ZHANG Zhiming, et al. Near-field artifacts reduction in coded aperture push-broom Compton scatter imaging[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2020, 957: 163385.
- [15] SCHMIDT W K H. A proposed X-ray focusing device with wide field of view for use in X-ray astronomy[J]. Nuclear Instruments & Methods, 1975, 127(2): 285-292.
- [16] ANGEL J R P. Lobster eyes as X-ray telescopes[J]. Astrophysical Journal, 1979, 233:363-373.
- [17] GRUBSKY V, GERTSENSHTEYN M, JANNSON T, et al. Nonscanning X-ray backscattering inspection systems based on x-ray focusing[C]// Proceedings of SPIE 6540. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2007: 65401N.
- [18] FARMER F T, COLLINS M P. A new approach to the determination of anatomical cross-sections of the body by Compton Scatter of gamma-rays[J]. Physics in Medicine & Biology, 1971, 16(4): 577-586.
- [19] KONDIC N N. Density field determination by an external stationary radiation source using a kernel technique[G]// STOCK D E. Measurements in Polyphase Flows (papers of the ASME Winter Annual Meeting), New York: The American Society of Mechanical Engineers (ASME), 1978: 37-51.
- [20] NORTON S J. Compton Scatter tomography[J]. Journal of Applied Physics, 1994, 76: 2007-2015.